17,09

Фотополимеризация в слоях фуллерена молекулярного донорно-акцепторного комплекса $\{Pt(nPr_2dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2$

© К.П. Мелетов

Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия E-mail: mele@issp.ac.ru

(Поступила в Редакцию 26 апреля 2018 г.)

Измерены спектры комбинационного рассеяния света в кристаллах молекулярных донорно-акцепторных комплексов фуллерена типа $\{Me(nPr_2dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2 \ (Me = Ni, Cu, Pt,)$. Показано, что в спектрах комплекса $\{Pt(nPr_2dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2 \ при длительном освещении лазером с <math>\lambda = 532 \text{ nm}$ наблюдаются характерные для фотополимеризации фуллерена изменения, связанные с расщеплением вырожденных фононных Hg-мод и смягчением Аg-мод молекулы C₆₀. Изучена кинетика фотополимеризации в условиях слабого освещения при комнатной температуре. Установлено, что тепловое разрушение фотополимеризации. Кинетика теплового разрушения описывается уравнением Аppeниуса, при этом энергия активации E_A равна (0.68–0.03) eV, а разрушение димеров до 1% за 15 min происходит при ~ 114°C.

Автор выражает благодарность ФАНО за базовое финансирование работы, а также программе Президиума РАН "Физика конденсированных сред и материалы нового поколения" за частичную финансовую поддержку.

DOI: 10.21883/FTT.2018.10.46539.119

1. Введение

Синтез донорно-акцепторных комплексов фуллерена и изучение их кристаллической структуры, электрических, магнитных и оптических свойств при нормальном и высоком давлении вызывает заметный интерес [1-7]. Комплексы имеют слоистую структуру, в которой слои фуллерена чередуются со слоями молекулярного донора, в качестве которого используются ароматические углеводороды, тетратиофульвалены, амины, металлопорфины, металлоцены и другие, а взаимодействие между молекулами в слоях и между слоями является ван-дер-ваальсовским. Заметный интерес вызывают исследования комплексов при высоком давлении, так как энергетический спектр и свойства кристаллов с ван-дер-ваальсовским взаимодействием очень чувствительны к изменению межмолекулярных расстояний. Перекрывание электронных облаков НОМО-уровня донора и ЦИМО-уровня акцептора возрастает с ростом давления и может привести к переносу заряда, особенно если комплексы при нормальных условиях близки к ионным. В то же время, уменьшение расстояний между молекулами фуллерена при высоком давлении может стимулировать образование ковалентных связей между ними, поскольку эти расстояния малы и при нормальном давлении.

Действительно, спектры комбинационного рассеяния света (КРС) молекулярных комплексов фуллерена при высоком давлении показывают скачкообразные изменения барической зависимости фононных мод [3–8]. Впервые такие изменения наблюдались в измерениях спектров КРС комплекса фуллерена с тетраметилтетраселенафульваленом $\{C_{10}H_{12}Se_4(CS_2)_2\} \cdot C_{60}$ при 5 GPa, сопровождавшиеся расщеплением вырожденных

Нд и смягчением невырожденных Ад внутримолекулярных мод С₆₀ [6]. Аналогичные изменения наблюдались и в спектрах КРС молекулярного комплекса $C_{60} \cdot {Fe(C_5H_5)_2}_2$, (Fe(C₅H₅)₂ — ферроцен) при давлении ~ 5 GPa, которые интерпретировались авторами как переносом заряда от молекулярного донора к фуллерену, так и образованием ковалентных связей между молекулами в слоях фуллерена [3,5]. Недавно в спектрах КРС этого комплекса наблюдались изменения и при давлении ~ 2.8 GPa, при этом они зависели от интенсивности и времени облучения лазером и интерпретировались авторами как стимулированная давлением фотополимеризация в слоях фуллерена [4]. В наших исследованиях комплекса $\{Hg(dedtc)_2\}_2 \cdot C_{60}$ (C₂₀H₄₀Hg₂N₄S₈ · C₆₀, фуллерен с диэтил-дитиокарбаматом ртути) аналогичные изменения спектров КРС наблюдались вблизи ~ 2 GPa [7]. Более детальные исследования барической зависимости фононных мод и кристаллической структуры при высоком давлении были выполнены для комплекса $\{Cd(dedtc)_2\}_2 \cdot C_{60}$ [8]. Было установлено, что изменения в спектрах КРС комплексов при высоком давлении зависят от интенсивности и длительности освещения светом лазера и обусловлены фотополимеризацией в слоях фуллерена. Она имеет место только в диапазоне давлений от 2 до 6 GPa, при этом вне этого диапазона до давлений 17 GPa подобных изменений спектров нет. В то же время, данные рентгеноструктурного анализа (РСА) показывают, что расстояния между молекулами фуллерена в комплексе при этих давлениях больше межмолекулярных расстояний в кристаллических полимерах С₆₀, и сравнимые расстояния достигаются при давлениях > 17 GPa [8]. В комплексе $[{Cd(Et_2dtc)}_2 \cdot DABCO] \cdot C_{60} \cdot (DABCO)_2$ также наблюдались изменения в спектрах КРС при ~ 2 GPa, однако они исчезали при изменении длины волны лазерного возбуждения с видимого $\lambda = 514$ nm на инфракрасное с длиной волны $\lambda = 785$ nm. Характер изменения спектров при длительном и интенсивном облучении видимым светом однозначно свидетельствуют о фотополимеризации в слоях фуллерена комплекса. Это подтверждается и данными РСА, согласно которым в этом диапазоне давлений ковалентные связи между молекулами С₆₀ не образуются. Молекулы фуллерена достаточно сильно удалены друг от друга, а аппроксимация барической зависимости параметров кристаллической решетки уравнением состояния типа Марнагана показывает, что характерные для полимеров расстояния между ними достигаются только при давлении > 18 GPa [9]. Наконец, в недавних исследованиях комплекса $\{Pt(dbdtc)_2\} \cdot C_{60}$ была впервые обнаружена фотополимеризация в слоях фуллерена уже при нормальном давлении, при этом исследование устойчивости фотоолигомеров при высокой температуре показало, что они разрушаются при более низкой температуре, чем фото- и кристаллические полимеры С₆₀ [10].

Полимеризация фуллерена происходит при образовании ковалентных связей между молекулами в кристаллах или пленках фуллерена и обусловлена наличием 30 ненасыщенных двойных С=С-связей в молекуле С₆₀. При облучении фуллерена интенсивным видимым светом образуются фотополимеры С₆₀ [11]; упорядоченные полимерные структуры образуются при интеркалированиии кристаллов С60 щелочными металлами [12] или при термобарической обработке фуллерена в условиях высокого давления и температуры [13,14]. Ковалентные связи между соседними молекулами фуллерена возникают в результате [2+2] цикло-аддитивной реакции при разрыве двойных С=С-связей и образовании одиночных С - С-связей между атомами углерода соседних молекул. В результате в молекуле фуллерена с SP²-гибридизацией всех электронных орбиталей появляются два атома углерода с SP³-гибридизацией. При этом понижение симметрии молекулы приводит к расщеплению вырожденных Нд-мод, а уменьшение жесткости каркаса молекулы из-за разрыва двойных связей — к смягчению полносимметричных Ад-мод [13-16]. В частности, частота наиболее интенсивной в спектрах КРС Ад(2)-моды, отвечающей синфазным тангенциальным колебаниям атомов углерода с одновременным сжатием углеродного пятиугольника и растяжением шестиугольника, постепенно уменьшается с увеличением числа SP^3 -гибридизованных атомов углерода в молекуле C_{60} . Это обстоятельство широко используется для экспрессанализа и определения типа кристаллических полимеров фуллерена методами оптической спектроскопии в дополнение к структурному анализу, а для фотополимеров фуллерена является единственным инструментом исследований.

В настоящей работе измерены спектры КРС в кристаллах молекулярных донорно-акцепторных комплексов фуллерена типа $\{Me(nPr_2dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2 \ (Me = Ni, C_{60})_2 \ (Me = Ni) \}$

Cu, Pt) при нормальном давлении. Показано, что в комплексе фуллерена с бис(дипропилдитиокарбаматом) платины $\{ Pt(nPr_2dtc)_2 \} \cdot (C_{60})_2$, (химическая формула $C_{14}H_{28}PtN_2S_4 \cdot C_{120}$), наблюдается фотополимеризация в слоях фуллерена при облучении видимым лазером, выраженная в расщеплении Hg(1), Hg(3), Hg(4), Hg(7)и Hg(8)-мод и смягчение Ag(1) и Ag(2)-мод, при этом подобные изменения не наблюдаются в спектрах КРС комплексов с Ni и Cu. Изучена кинетика фотополимеризации при минимально возможных для измерения спектров КРС мощностях лазера и температурах до 110°С. Показано, что активное разрушение фотополимера при высокой температуре приводит к уменьшению его содержания в конечном продукте, полученном в условиях насыщении фотополимеризации при длительном облучении. Кинетика теплового разрушения фотополимера описывается уравнением Аррениуса, при этом энергия активации E_A равна (0.68 ± 0.03) eV, а его разрушение до 1% в течение 15 min происходит при $\sim 114^{\circ}$ С.

2. Эксперимент

Молекулярные комплексы $\{Me(nPr_2dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2$ (Me = Ni, Cu, Pt)(химическая формула $C_{14}H_{28}MeN_{2}S_{4}\cdot C_{120}$) синтезировались при медленном испарении раствора, содержащего фуллерен и бис(дипропилдитиокарбамат) металла по методу, описанному ранее в [17]. Образцы имеют вид тонких иглообразных кристаллов не очень хорошего качества и их точный структурный анализ затруднен. Структурный анализ подобных комплексов показывает, что они обладают слоистой структурой, в которой слои молекул фуллерена С₆₀ чередуются со слоями молекулярного донора. Молекулы фуллерена в комплексе изолированы друг от друга и ковалентных связей между ними нет, однако наименьшие расстояния между ними меньше

Ван-дер-ваальсовского диаметра молекулы C₆₀ и имеются многочисленные С. . . С-контакты.

Спектры КРС измерялись в геометрии обратного рассеяния на установке, состоящей из спектрографа Acton SpectraPro-2500i с охлаждаемым до -70°С детектором CCD Pixis2K и микроскопом Olympus. Для возбуждения КРС использовался непрерывный твердотельный лазер $\lambda = 532 \, \text{nm}$ с диодной накачкой. Лазерный пучок фокусировался на образец при помощи объектива Olympus 10× в пятно диаметром $\sim 2.6\,\mu m$. Большое пятно необходимо для снижения плотности мощности лазерного излучения и уменьшения скорости фотополимеризации. Линия излучения лазера в рассеянном пучке подавлялась с помощью краевого фильтра для $\lambda = 532 \,\mathrm{nm}$ с оптической плотностью OD = 6 и сдвигом полосы пропускания $\sim 100 \, {\rm cm^{-1}}$, а интенсивность лазерного возбуждения непосредственно перед образцом составляла $\sim 100 \,\mu$ W. Измерения при высокой температуре проводились с использованием оптической ячейки, в которой в качестве датчика температуры использовался платиновый термометр Pt100, а электронный блок ТЕРМОДАТ-08М3 стабилизировал температуру в требуемом диапазоне с точностью $\pm 1.5^{\circ}$ С.

3. Результаты и обсуждение

На рис. 1 приведены спектры КРС комплексов ${\rm Ni}(n{\rm Pr}_2dtc)_2$ · $({\rm C}_{60})_2$, ${\rm Cu}(n{\rm Pr}_2dtc)_2$ · $({\rm C}_{60})_2$ и $\{\Pr(n\Pr_2 dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2$ в диапазоне 240–1600 сm⁻¹ при комнатной температуре и нормальном давлении. Все спектры сняты при одинаковых временах экспозиции, длине волны и мощности лазерного излучения. На нижней панели рисунка показан спектр ${Ni(nPr_2dtc)_2} \cdot (C_{60})_2$. Интенсивность фононных мод молекулярных доноров в спектрах КРС на порядки меньше, чем интенсивность фононных мод фуллерена С₆₀, и они не проявляются в спектрах КРС комплексов, где всегда доминируют внутримолекулярные фононные моды С₆₀ [7]. Вертикальными стрелками на нижней панели показаны положения Hg(1), Hg(3), Hg(4), Hg(7), Hg(8), Ag(1) и Ag(2)-мод. На средней панели показан спектр КРС комплекса $\{Cu(nPr_2dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2$, который практически не отличается от спектра комплекса ${\rm Ni}(n{\rm Pr}_2 dtc)_2$ · (C₆₀)₂. На верхней панели приведен спектр КРС комплекса $\{Pt(nPr_2dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2$: он явно отличается от двух предыдущих как по числу полос, так и по их положению. Вертикальные линии показывают положение Ag(1) и Ag(2)-мод: на нижних двух спектрах они совпадают, а на верхнем спектре эти моды сдвинуты в сторону меньших энергий и справа от них видны слабые спутники. Кроме этого, вырожденные Hg(1), Hg(3), Hg(4), Hg(7) и Hg(8)-моды расщеплены, а пунктирные стрелки показывают положение новых компонент. Изменения в спектре КРС комплекса $\{Pt(nPr_2dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2$ аналогичны тем, которые происходят в спектрах КРС



Рис. 1. Спектры КРС комплексов ${Ni(nPr_2dtc)_2} \cdot (C_{60})_2$, ${Cu(nPr_2dtc)_2} \cdot (C_{60})_2$ и ${Pt(nPr_2dtc)_2} \cdot (C_{60})_2$ в диапазоне энергий 240–1600 сm⁻¹ при комнатной температуре и нормальном давлении.



Рис. 2. Спектры КРС комплекса $\{Pt(nPr_2dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2$ в области Ag(2) моды при комнатной температуре и экспозиции 240 s после 240, 480, 960 и 1440 s непрерывного облучения при мощности лазера $300 \,\mu$ W. Зависимость относительной доли мономера от времени облучения при мощности возбуждения $300 \,\mu$ W (звездочки) и $100 \,\mu$ W (кружки), пунктир — аппроксимация экспериментальных данных функцией экспоненциального спада.

фото- и кристаллических полимеров фуллерена и связаны с образованием ковалентных связей между молекулами фуллерена в слоях комплекса [11,13,14].

На рис. 2 приведены спектры КРС комплекса ${Pt(nPr_2dtc)_2} \cdot (C_{60})_2$ в области Ag(2)-моды, зарегистрированные при комнатной температуре последовательно через 240, 480, 960 и 1440 s непрерывного облучения при мощности лазера 300 µW и экспозиции 240 s. Как видно из рисунка, в начальном спектре Ag(2)мода представлена двумя полосами: первая полоса с частотой $\sim 1469\,{\rm cm}^{-1}$ отвечает мономеру фуллерена C_{60} , а вторая полоса с частотой $\sim 1464\,cm^{-1}$ отвечает димеру фуллерена С₁₂₀ [18-20]. С увеличением времени облучения интенсивность полосы мономера уменьшается, а интенсивность полосы димера возрастает и она доминирует в спектрах КРС при больших временах облучения. Зависимость относительной доли мономера от времени облучения, определенная по отношению интенсивности полосы 1469 cm¹ к сумме интенсивностей обеих полос, приведена на рис. 2 звездочками, а пунктирная линия — аппроксимация экспериментальных данных функцией экспоненциального спада

$$M(t) = M_0 \cdot \exp(-t/\tau), \qquad (1)$$

где M_0 — полное число молекул C₆₀ в пятне освещения на глубине полного поглощения лазерного излучения (~ 2 µm для λ = 532 nm [21]), а τ = 490 s — постоянная времени. Кружками на рисунке показана аналогичная зависимость, полученная при втрое меньшей мощности лазера $100 \,\mu$ W, при этом постоянная времени $\tau = 1610$ s больше примерно в три раза. Скорость фотополимеризации должна быть прямо пропорциональна плотности лазерной мощности в пятне возбуждения, но небольшие отличия в фокусировке пучка и качестве поверхности могут привести к отклонениям от точной пропорциональности по световому потоку.

Как известно, у полимеров фуллерена свободная энергия ниже, чем у кристалла фуллерита, а состояния мономера и полимера разделены энергетическим барьером. Поэтому полимеры фуллерена устойчивы при комнатной температуре, однако они довольно быстро разрушаются при высокой температуре [22,23]. Процесс теплового разрушения полимеров ускоряется при повышении температуры, а в условиях постоянного освещения он вступает в конкуренцию с текущим процессом фотополимеризациии. На рис. 3 звездочками и кружочками показана кинетика образовании димеров при температурах 44°C и 70°C, соответственно, а пунктирные линии являются аппроксимацией этих данных функцией экспоненциального спада

$$M(t)/M_0 = A + B \cdot \exp(-t/\tau), \qquad (2)$$

где M_0 — полное число молекул C₆₀ в пятне освещения, A и B — остаточное количество мономера и димера при насыщении фотополимеризации, τ — постоянная времени. На вставке рис. 3 приведены спектры КРС, измеренные при 44°С и 70°С после освещения образцов в течение 5280 s и 4800 s, из которых видно, что содержание димера в конечном продукте уменьшается с ростом температуры. Равновесие между образованием димеров и их тепловым разрушением наступает при условии

$$dD/dt = dM/dt = 0, (3)$$

где D и M — это количество молекул димера и мономера, а их полное число в пятне возбуждения постоянно $M_0 = 2D + M$.

Тепловое разрушение фотополимеров в пленках фуллерена впервые изучалось методом КРС в [24], и далее в обсуждении наших результатов мы будем следовать предложенному в ней подходу. Изменение количества димеров и мономеров в пятне возбуждения от времени освещения определяется уравнениями

$$dD/dt = 1/2 \cdot K_P \cdot M - K_T \cdot D;$$

$$dM/dt = -K_P \cdot M + 2K_T \cdot D.$$
 (4)

где K_P — вероятность фотополимеризации, пропорциональная световому потоку, а K_T — вероятность теплового разрушения димеров. Принимая во внимание условие равновесия (3) и постоянство числа молекул в пятне возбуждения, можно получить

$$I_M = M_0 \cdot \Sigma_M \cdot K_T / (K_P + K_T);$$

$$I_D = M_0 \cdot \Sigma_D \cdot K_P / 2 \cdot (K_P + K_T),$$
(6)

где I_M и I_D — интенсивность полос мономера и димера в спектрах КРС, а Σ_M и Σ_D — соответствующие сечения

Рис. 3. Кинетика фотополимеризации в слоях фуллерена комплекса $\{Pt(nPr_2dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2$ при температурах 44°С (звездочки) и 70°С (кружки), пунктирные линии — аппроксимация данных эксперимента функцией экспоненциального спада $M(t)/M_0 = A + B \cdot \exp(-t/\tau)$. На вставке: спектры КРС комплекса при этих температурах после длительного освещения образцов в течение 5280 и 4800 s.

КРС. Мы полагаем, что разрыв двойной C=C связи в молекуле C₆₀ не приводит к изменению сечения рассеяния КРС и $\Sigma_M \approx \Sigma_D$. Поэтому соотношение интенсивностей полос димера и мономера при насыщении фотополимеризации равно

$$I_D/I_M = 1/2 \cdot K_P/K_T.$$
 (7)

Вероятность фотополимеризации K_P можно оценить по экспериментальной зависимости доли мономера от времени освещения. Полимеры фуллерена практически не разрушаются при комнатной температуре 295 К и можно считать, что $K_{295} \approx 0$. В этом случае, уравнение (4) принимает вид $dM/dt = -K_P \cdot M$ или $M(t) = M_0 \cdot \exp(-K_P \cdot t)$, а вероятность фотополимеризации K_P равна обратной величине постоянной времени $1/\tau$ и составляет $K_P = 6.21 \cdot 10^{-4} \, \text{s}^{-1}$ при мощности лазера $100 \, \mu$ W.

Разрушение полимеров фуллерена имеет активационный характер, а зависимость K_T от температуры описывается уравнением Аррениуса

$$K_T = -A \cdot \exp(-E_A/K_BT), \qquad (8)$$

где E_A — энергия активации, K_B — постоянная Больцмана, T — температура [10,23–25]. Поскольку из (7) следует, что $LnK_T = Ln(K_P/2) - Ln(I_D/I_M)$, то температурную зависимость K_T можно определить из температурной зависимости относительной интенсивности полос димера и мономера I_D/I_M в условиях насыщении фотополимеризации. На рис. 4 кружочками приведена зависимость относительной интенсивности полос димера и





Рис. 4. Зависимость относительной интенсивности полос димера и мономера $Ln(I_D/I_M) = Ln(K_P/2) - LnK_T$ от обратной температуры 1000/Т, полученная из серии измерений спектров КРС в условиях насыщения фотополимеризации. Кружки — экспериментальные данные, пунктирная линия аппроксимация линейной зависимостью. На вставке — спектры КРС комплекса при некоторых значениях температуры.

мономера от обратной температуры 1000/Т, полученная из серии измерений спектров КРС в условиях насыщения фотополимеризации при температурах от 35°С до 95°С. Эта зависимость в логарифмическом масштабе хорошо описываются линейной функцией (пунктирная линия). На вставке рис. 4 приведены спектры КРС комплекса при некоторых значениях температуры. Заметим, что ниже 200 К в спектрах представлена только полоса мономера, поскольку фотополимеризация при низких температурах, как и в кристаллах фуллерена, не наблюдается [18]. С другой стороны, при температуре выше 355К в спектре также доминирует полоса мономера, что связано с быстрым разрушением димеров. Используя полученные экспериментальные данные, можно определить константы в уравнении Аррениуса (8), которые составляют $A = (3.7 \pm 0.5) \cdot 10^6 \,\mathrm{s}^{-1}$ и $E_{\rm A} = (0.68 \pm 0.01) \, {\rm eV}$. Они позволяют оценить вероятность разрушения фотополимеров при комнатной температуре $K_{295} = 8.93 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{s}^{-1}$. Эта величина примерно в 70 раз меньше вероятности фотополимеризации $K_P = 6.21 \cdot 10^{-4} \, \mathrm{s}^{-1}$, что подтверждает справедливость использованного нами приближения $K_{295} \approx 0$. Вычисленное из уравнения Аррениуса время разрушения фотополимера до 1% составляет 5.16 · 10⁵ s или примерно 6 суток. Отметим, что время жизни фото-олигомеров в комплексе $\{Pt(dbdtc)_2\} \cdot C_{60}$, определенное нами ранее в работе [10], составляет при комнатной температуре примерно 326 суток. В то же время, эти величины на много порядков меньше, чем время жизни кристаллического орторомбического полимера фуллерена С₆₀, получаемого термобарической обработкой фуллерена при высоком давлении и температуре, которое составляет сотни миллионов лет [25].

устойчивость полимеров фуллерена, является температура их полного разрушения, то есть температура, при которой они разрушаются до 1% в течение 15 min. Разрушение кристаллических полимеров фуллерена в таком темпе происходит в экспериментах по дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Определенная методом ДСК температура полного разрушения составляет ~ 260°C для линейных и планарных полимеров и ~ 180°С для димеров фуллерена [22,23,26,27]. Поскольку содержание фотополимеров в кристаллах чистого фуллерена и в молекулярных комплексах фуллерена мало, то метод ДСК в этом случае неприменим, однако температуру полного разрушения можно оценить из уравнения Аррениуса. Температура полного разрушения фотополимеров в кристаллах и пленках фуллерена составляет примерно 185-190°С [24,28]. Для сравнения, для фотополимеров фуллерена в комплексе ${\rm Pt}(dbdtc)_2 \cdot {\rm C}_{60}$ она составляет ~ 130°C [10], а определенная в настоящей работе для комплекса $\{Pt(nPr_2dtc)_2\} \cdot (C_{60})_2$ она составляет примерно 114°С. Таким образом, фотополимеры в кристаллах донорноакцепторных комплексах фуллерена менее устойчивы, чем фото- и кристаллические полимеры чистого фуллерена, и разрушаются при более низких температурах. В большинстве исследованных комплексов (за исключением комплексов, в которых молекулярные доноры содержат платину), фотополимеризация в слоях фуллерена наблюдается только при высоком давлении, а снижение давления приводит к их мгновенному разрушению уже при комнатной температуре [3,4,6,8,28]. Низкая устойчивость фотополимеров в молекулярных комплексах фуллерена связана, на наш взгляд, с влиянием слоев молекулярных доноров, способствующих более эффективному разрушению межмолекулярных связей при нагреве.

важным параметром,

Другим

4. Заключение

В комплексе фуллерена с бис(дипропилдитиокарбаматом) платины $\{ Pt(nPr_2dtc)_2 \} \cdot (C_{60})_2$ наблюдается фотополимеризация в слоях фуллерена при облучении видимым лазером при нормальном давлении. Исследована кинетика фотополимеризации при температурах от комнатной до 110°C и показано, что тепловое разрушение фотополимера при высокой температуре приводит к уменьшению его содержания в конечном продукте, полученном в условиях насыщении фотополимеризации при длительном облучении. Зависимость вероятности разрушения фотополимера от температуры описывается уравнением Аррениуса $K_T = A \cdot \exp(-E_A/K_BT)$, при этом энергия активации $E_{\rm A} = (0.68 \pm 0.03) \, {\rm eV},$ $A = (3.7 \pm 0.5) \cdot 10^{6} \, \mathrm{s}^{-1}$, а его полное разрушение до 1% в течение 15 min происходит при ~ 114°С. Фотополимеры С₆₀ в донорно-акцепторных комплексах фуллерена менее устойчивы при высокой температуре, чем фото- и кристаллические полимеры фуллерена.

характеризующим

Автор выражает благодарность Д.В. Конареву за предоставленные образцы молекулярных комплексов фуллерена.

Список литературы

- D.V. Konarev, A.Y. Kovalevsky, S.S. Khasanov, G. Saito, D.V. Lopatin, A.V. Umrikhin, A. Otsuka, R.N. Lyubovskaya. Eur. J. Inorg. Chem. 1881 (2006).
- [2] D.V. Konarev, S.S. Khasanov, A. Otsuka, M. Maesato, S. Gunzi, R.N. Lyubovsakaya. Angewande Chem. 49, 4829 (2010).
- [3] W. Cui, M. Yao, D. Liu, Q. Li, R. Liu, B. Zou, T. Cui, B. Liu. J. Phys. Chem. B 116, 2643 (2012).
- [4] K. Kato, H. Murata, H. Gonnokami, M. Tacibana. Carbon 107, 622 (2016).
- [5] S. Sun, W. Gui, S. Wang, B. Liu. Sci. Rep. 7, 10809 (2017).
- [6] K.P. Meletov, V.K. Dolganov, N.G. Spitsina, E.B. Yagubskii, J. Arvanitidis, K. Papagelis, S. Ves, G. Kourouklis. Chem. Phys. Lett. 281, 360 (1997).
- [7] К.П. Мелетов. ФТТ 56, 1636 (2014).
- [8] К.П. Мелетов, Д.В. Конарев, А.О. Толстикова. ЖЭТФ 147, 1145, (2015).
- [9] A.V. Kuzmin, D.V. Konarev, S.S. Khasanov, K.P. Meletov. Nanosystems: Phys. Chem. Mathem. 9, 33 (2018).
- [10] K.P. Meletov, G. Velkos, J. Arvanitidis, D. Christofilos, G.A. Kourouklis. Chem. Phys. Lett. 681, 124 (2017).
- [11] F.M. Rao, P. Zhou, K.-A. Wang, G.T. Hager, J.M. Holden, Y. Wang, W.-T. Lee, X.-X. Bi, P.C. Eklund, D.S. Cornett, M.A. Duncan, I.J. Amster. Science 259, 955 (1993).
- [12] J. Winter, H. Kuzmany. Solid State Commun. 84, 935 (1992).
- [13] P.W. Stephens, G. Bortel, G. Faigel, M. Tegze, A. Janossy, S. Pekker, G. Oszlanyi, L. Forro. Nature, **370**, 636 (1994).
- [14] Y. Iwasa, T. Arima, R.M. Fleming, T. Siegrist, O. Zhou, R.C. Haddon, L.J. Rothberg, K.B. Lyons, H.L. Carter, A.F. Hebard, R. Tycko, G. Dabbagh, J.J. Krajewski, G.A. Thomas, T. Yagi. Science **264**, 1570 (1994).
- [15] M. Nunez-Regueiro, L. Marques, J.-L. Hodeau, O. Bethoux, M. Perroux. Phys. Rev. Lett. 74, 278 (1995).
- [16] K.P. Meletov, G.A. Kourouklis. JETP 115, 707 (2012).
- [17] D.V. Konarev, S.S. Khasanov, D.V. Lopatin, V.V. Rodaev, R.N. Lyubovskaya. Russ. Chem. Bull. 56, 2145 (2007).
- [18] Ping Zhou, Zheng-Hong Dong, A.M. Rao, P.C. Eklund. Chem. Phys. Lett. 211, 337 (1993).
- [19] T. Wägberg, P.-A. Persson, B. Sundqvist, P. Jacobsson. Appl. Phys. A 64, 223 (1997).
- [20] S. Lebedkin, A. Gromov, S. Giesa, R. Gleiter, B. Renker, H. Rietschel, W. Krätchmer. Chem. Phys. Lett. 285, 210 (1998).
- [21] K.P. Meletov, V.K. Dolganov, O.V. Zharikov, I.N. Kremenskaya, Yu.A. Ossipyan. J. Phys. I, 2, 2097 (1992).
- [22] Y. Iwasa, K. Tanoue, T. Mitani, T. Yagi. Phys. Rev. B 58, 16374 (1998).
- P. Nagel, V. Pasler, S. Lebedkin, A. Soldatov, C. Meingast,
 B. Sundqvist, P.-A. Persson, T. Tanaka, K. Komatsu, S. Buga,
 A. Inaba. Phys. Rev. B 60, 16920 (1999).
- [24] Ying Wang, J.M. Holden, Xiang-xin Bi, P.C. Eklund. Chem. Phys. Lett. 217, 413 (1994).

- [25] K.P. Meletov, J. Arvanitidis, D. Christofilos, G.A. Kourouklis, Y. Iwasa, S. Yamanaka. Carbon 48, 2974 (2010).
- [26] M.V. Korobov, A. G. Bogachev, A.A. Popov, V.M. Senyavin, E.B. Stukalin, A.V. Dzyabchenko, V.A. Davydov, L.S. Kashevarova, A.V. Rakhmanina, V. Agafonov. Carbon 43, 954 (2005).
- [27] G.-Wu Wang, K. Komatsu, Y. Murata, M. Shiro. Nature 387, 583 (1997).
- [28] K.P. Meletov, J. Arvanitidis, D. Christofilos, G. Kourouklis, V.A. Davydov. Nanosystems: Phys. Chem. Mathem. 9, 29 (2018).

Редактор Т.Н. Василевская